

# 电子元器件失效分析及应用

作者：夏泓主编

出版社：北京：国防工业出版社

出版日期：1998.02

总页数：156

说明：登录教客网(<https://www.jiaokey.com/book/detail/10190418.html>)查找全本阅读方式  
电子元器件失效分析及应用评论地址<https://www.jiaokey.com/book/detail/10190418.html>  
教客网提供千万本图书阅读地址。